

EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 22, 2022

EVG introduced NanoCleave [™], a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D Stacked ICs (3D SIC). EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision. "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money." stated Paul Lindner, executive technology director at EV Group.





EV 그룹, 첨단 패키징부터 트랜지스터 축소까지 3D 통합 혁신하는 'NanoCleave 레이어 릴리즈' 기술 발표

EVG의 새 적외선(R) 레이저 클리빙 기술, 실리큰 투파해 나노미터 정렬도의 레이어 이송 실현 점단 패키징 위한 유리 기판 사용 필요상 제거·박형 레이어 3D 적충 가능

2022-09-22 11:35 출처: EVG



EV 그룹이 NanoEleave 레이어 원리즈 기송을 발표했다.

서울~(뉴스와이어) 2022년 99월 22일 ~ MEMS, 나노기술, 반도제 시장용 웨이퍼 폰당 및 리소그래퍼 장퍼 분 여름 센도와는 단 그룹(이하 EVG)이 반도제 체조를 위한 혁신적인 취이어 달리츠 기술인 NanoCleave[™]를 술 시한다고 방법다.

NanoCleave 기술은 첨단 로직, 매모리, 전력 반도체 프런트 앤드 공장은 물론, 첨단 반도체 패기정에 초박형 레이어 적응을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 전 공정에 원택하게 호한되는 레이어 필리즈 기술로서 실 리곤용 투바하는 파장대를 갖는 적외선(IR) 레이저를 사용하는 점이 특징이다. 또한 특수하게 초성은 무기질 레이어와 함께 사용한 경우 이 가운은 나노미티의 정필도로 실리콘 캐리어로부터 초박형 필름이나 레이어를 IR 레이저로 필리즈한 수 있게 한다.

그 결과, NanoClave는 물당과 제구성 웨이피를 사용하는 편아도 웨이퍼 레벨 패키징(FoWL9)이나 3D Sacking IC 2D SIC을 위한 인터포저 같은 접단 패키징 공장에서 실리는 웨이퍼 카리이 사용을 가능하게 한 다. 고은 공장에도 유용한 수 안이 죄 IC 및 3D 순과 정적 핵류리에이면에 전혀 세료 운장 물로우를 가능 하게 한다. 아는 실리큰 캐리이 삶의 호박형 레이아까지도 하이브리드 및 퓨친 픈당이 가능해 3D 및 이중 집적 에 혁신를 가져다울 문한 아니라 차셔데 프린지스터 접적화 설계에서 필요한 레이어 이승(layer transfer)를 가 하게 한다.

◇ 3D 적충 및 후공정에서 실리큰 캐리아의 이정

3D 정착에서는 정차 높아지는 언티카닉션 대약목으로 보다 고성등의 시스템을 구현하도록 박형 웨이퍼 공정 를 위한 캐리어 기술이 풍요하다. 이를 위해 기존의 두류 가점은 유리 캐리어를 사용하고 있다. 이 기법은 유키 정착체를 갖고 입시 분당을 해서 디바이스 레이어를 형성한 다음, 차정선(UV) 파랑 레이저로 접착치를 운 유키 고, 디바이스 레이어를 퀄리츠한 후 최종 원성물 웨이퍼 상에 영구적으로 분당한다. 정치만 유리 기란은 실리 큰 위주로 실제된 반도제 제초 장비를 사용해서 처리하기가 까다통고, 유리 웨이퍼를 처리할 수 있도록 업거된 이트를 하려면 비용이 많이 든다. 유가질 접착제는 동상적으로 300°C 이하의 처리 온도로 제한되므로, 후공정 에 사용하기에도 한계가 있다. NanoCleave 기술은 무기 물리즈 레이어를 이용해서 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 온도 한져와 유리 캐리어의 호한성 이슈를 피할 수 있다. IR 레이저를 사용해서 나노미터 정말도로 클리방을 할 수 있어 기존 공 정을 변경하지 않고, 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적중하면 더 높은 대역폭의 인터커넥트를 구현할 수 있으며, 차세대 고성능 시스템을 위한 다이를 설계 및 세 분화하기 위한 세 기회를 만들 수 있다.

◇ 차세대 트렌지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이승 프로세스

트렌지스터 로드램이 3nm 이하 노트로 진화하면서 매립형 전원 레일, 후면 전원 공급 네트워크, 상보성 FET (CFET), 2D 원자 채널 같은.새로운 아키텍처와 실계 혁신이 필요해졌다. 이런 모든 기법에는 극히 얇은 소재의 레이어 이승이 요구된다. 실리콘 캐리어와 무기 퀄리즈 레이어는 전 공정 제조 플로우를 위한 프로세스 정절 성, 소재 호환성, 높은 처리 온도 요간을 지원한다. 하지만 지금까지는 실리콘 캐리어는 그라인딩, 연마, 식각 공정을 거쳐서 완벽하게 제거해야 한다. 이는 작업 중인 디나이스 레이어의 표면에 마이크론 대의 차이를 유발 하기 때문에 첨단 트렌지스터 노트의 박형 레이어 적중에 사용하기에는 적합하지 않다.

EVG의 새로운 NanoCleave 기술은 IR 레이저와 무기질 릴리즈 소재를 사용하므로 실리콘 상에서 나노미터 정 밀도로 레이저 디본딩이 가능하다. 아는 첨단 패기징 공정에서 유리 기판을 사용할 필요가 없게 레 온도 한체 와 유리 캐리어 호환성 문제를 피할 수 있게 한다. 기존 공정을 변경하지 않고도 전 공정에서 캐리어를 통해 초 박영(한 저릿수 마이크론 대 이하) 레이어도 이승할 수 있다. 이런 나노미터 대의 정말도를 지원하는 EVG의 새 프로세스는 더 얇은 디바이스 레이아와 패키지가 필요한 첨단 반도체 디바이스 로드램의 요구를 충족하고, 함 상된 이중 집적을 가능하게 한다. 박형 레이어 이승 및 유리 기판을 사용할 필요가 없어 공장 비용을 줄이도록 하다.

EV Group의 기술 이사인 플 린트너(Paul Lindner)는 "반도체 공정 노트를 축소하기가 갈수록 더 복잡하고 어려 워지고 있다. 공정 노트를 축소하려면 프로세스 허용공차 또한 전차 줄기 때문이다. 업계에서는 더 높은 집적 도와 더 높은 디바이스 상능을 달성하기 위한 새로운 프로세스와 집적 방법이 필요하다"며 '우리의 NanoCleave 레이어 퀄리즈 기술은 박형 레이어와 다이 적충을 통한 반도체 크기 축소 분야에서 게임 체인적 가 될 것이다. 반도체 임계에서 가장 압박이 심한 요구 사항들을 해결할 장제력을 갖고 있다"고 말했다.

이어 "NanoCleave는 표준 실리콘 웨이퍼 및 웨이퍼 공정들과 호환되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 릴 리즈 기술을 통해 우리 고객들이 첨단 디바이스 및 패키징 로드램을 실현할 수 있게 지원할 것"이라며 "고객들 은 이 기술을 자신들의 기존 편에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 NanoCleave 기술은 실리콘 웨이퍼 뒷면을 IR 레이저에 노출한다. 이 레이저는 실리콘을 투과하는 고유 의 파장을 사용한다. 표준 중착 공정을 통해 실리콘 스택에 미리 구축된 무기질 퀄리즈 레이어랑 이 IR 광을 흡 수하고, 사전에 정말하게 지정된 레이어나 면적으로 실리콘을 분리한다. 무기질 퀄리즈 레이어를 사용함으로 써 좀더 정말하고, 얇은 레이어를 사용할 수 있다(유기 점착제를 사용할 때 수 마이크를 대였던 것에 비해 수 나노미터 대로 얇아짐). 무기질 퀄리즈 레이어는 고온 공정(최대 1000°C)과 호한할 수 있어 에피택시, 중착, 어 닐링 같이 유기 점착제를 사용할 수 없는 IR은 새로운 전 공정 애플리케이션들로 레이어 이승을 가능하게 한 다.

◇ 제품 공급

EVG의 NanoCleave 레이어 릴리즈 기술은 현재 EVG 본사에서 데모가 가능하다.

http://www.newslook.co.kr/ press/?newsid=951813